

CdS/CZTGSeヘテロ接合型太陽電池の 高性能化に向けた電子状態評価に関する研究

永井武彦¹·反保 衆志¹·Kim Shinho¹·柴田 肇¹·仁木 $\overset{}{\times}$ ²·寺田 教男³

- 」 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 化合物薄膜チーム
- 2 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター
- ³ 鹿児島大学 大学院理工学研究科

研究の目的

内閣府より2050年における温室効果ガス排出を2013年度比で80%削減するNESTI2050が策定された。この実現のためには、再生可能エネ ルギーの大量導入が不可欠であり、太陽電池はその主要電源として期 待されている。今後到来するであろう太陽電池の大量導入時代におい ては、長期信頼性に優れ、高効率で安価であるといった条件のみなら ず、低環境負荷の条件も望まれる事となる。

本研究は、これら全ての条件を満たす材料からなるケステライト結晶構 造を有する $Cu_2Zn(Sn_{1*}Ge_x)Se_4$ (以下CZTGSeという)を光吸収層とし た太陽電池におけるCdS/CZTGSeヘテロ界面の電子状態を評価し、 更なるケステライト系太陽電池の高効率化に資する基礎的知見の収集 を行う事を目的とする。



結果

UPS/IPESの測定結果

EQEスペクトル測定結果





EQEから求めた*E*g [1] 良い一致を示す

UPS/IPESで求めた価電子帯頂上(VBM),と伝導帯底(CBM)は妥当

UPS/IPESのCdS膜厚依存

CZ(T,G)Se上にCdSを30 nm堆 積させた試料のVBM, CBM $\Rightarrow E_0$ を考慮すると妥当

XPS測定結果





結論

CZTSelこおけるSnの一部をGelこ置換したCZ(T,G)SeとCdSからなるヘテロ接合型太陽電池の接合界面の電子状態を明らかにした。

Ge組成の増大に伴い、CBOは減少するが、VBOは一定の値を取る 事が明らかになった。

Ge組成40%以下の結果から、いずれも接合界面の伝導帯はスパイ ク構造を有する接合状態である事が明らかになった。

バルク内部およびCZTGSe裏面での再結合中心生成を抑制する事ができれば、更なる変換効率向上が見込まれる事が明らかとなった。

参考文献

- [1] T. Nagai et al., ACS Appl. Mater. & Interfaces, 11 (2019) 4637.
- [2] M. Bär et al., Appl. Phys. Lett., 99 (2011) 222105.
- [3] T. Nagai *et al.*, Jpn. J. Appl. Phys., **56** (2017) 065701.
- [4] T. Minemoto et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 67 (2001) 83.

謝辞

本研究においてKCN処理を担当して頂いた樋口博文様、ガラス上へのMoの蒸着を担当して頂いた飯岡正行様、Se化を担当して頂いた髙 江洲績全様に感謝いたします。